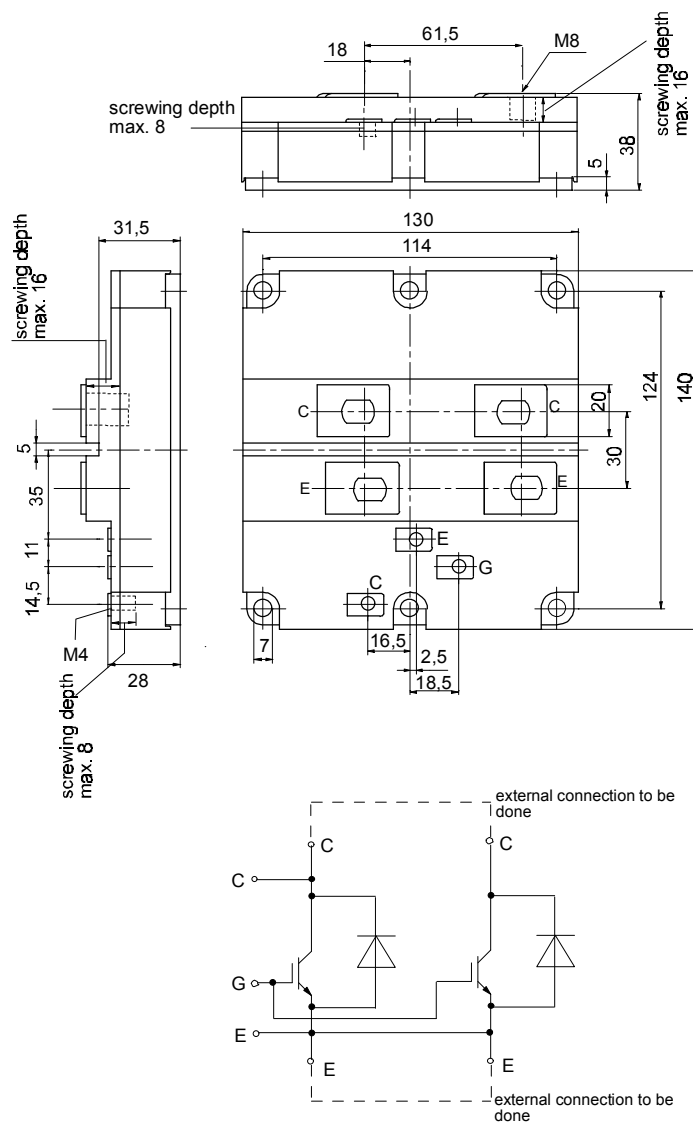




European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Marketing Information

FZ 1200 R 12 KF 4



FZ 1200 R 12 KF4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	collector-emitter voltage		V_{CES}	1200 V
Kollektor-Dauerstrom	DC-collector current		I_C	1200 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom	repetitive peak collector current	$t_p=1$ ms	I_{CRM}	2400 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	$t_c=25^\circ\text{C}$, Transistor /transistor	P_{tot}	7800 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage		V_{GE}	± 20 V
Dauerstrom	DC forward current		I_F	1200 A
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forw. current	$t_p=1$ ms	I_{FRM}	2400 A
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f=50 Hz, t= 1 min.	V_{ISOL}	2,5 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

				min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{GE}=15\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$ $i_C=1,2\text{kA}$, $v_{GE}=15\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,7 3,3	3,2 V 3,9 V
Gate-Schwellenspannung	gate threshold voltage	$i_C=48\text{mA}$, $v_{CE}=v_{GE}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5 V
Eingangskapazität	input capacity	$f_O=1\text{MHz}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$, $v_{CE}=25\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$	C_{ies}	-	90	- nF
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	$v_{CE}=1200\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$ $v_{CE}=1200\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$	i_{CES}	-	16 100	- mA 200 mA
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0\text{V}$, $v_{GE}=20\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	i_{GES}	-	-	400 nA
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0\text{V}$, $v_{EG}=20\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	i_{EGS}	-	-	400 nA
Einschaltzeit (induktive Last)	turn-on time (inductive load)	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{CE}=600\text{V}$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=25^\circ$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=125^\circ$	t_{on}		0,7 0,8	- μs - μs
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{CE}=600\text{V}$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=25^\circ$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=125^\circ$	t_s		0,9 1,0	- μs - μs
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{CE}=600\text{V}$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=25^\circ$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G = 0,82\Omega$, $t_{vj}=125^\circ$	t_f		0,10 0,15	- μs - μs
Einschaltverlustenergie pro Puls	turn-on energy loss per puls	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $L_s=70\text{nH}$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G=0,82\Omega$, $T_{vj}=125^\circ\text{C}$	E_{on}	-	170	- mWs
Abschaltverlustleistung pro Puls	turn-off energy loss per puls	$i_C=1,2\text{kA}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $L_s=70\text{nH}$ $v_L = \pm 15\text{V}$, $R_G=0,82\Omega$, $T_{vj}=125^\circ\text{C}$	E_{off}	-	190	- mWs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Inversdiode / Inverse diode						
Durchlaßspannung	forward voltage	$i_F=1,2\text{kA}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$ $i_F=1,2\text{kA}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$	V_F	-	2,2 2,0	2,7 V 2,5 V
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$i_F=1,2\text{kA}$, $v_{RM}=600\text{V}$, $v_{EG} = 10\text{V}$ $-di_F/dt = 6 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I_{RM}	-	400 700	- A - A
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$i_F=1,2\text{kA}$, $v_{RM}=600\text{V}$, $v_{EG} = 10\text{V}$ $-di_F/dt = 6 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$	Q_r	-	50 150	- μAs - μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innere Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC Transistor, DC, pro Zweig/per arm	R_{thJC}		0,016 °C/W 0,032 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module	R_{thCK}		0,008 °C/W
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature	pro Modul / per Module	$t_{vj\text{ max}}$		150 °C
Betriebstemperatur	operating temperature	Transistor / transistor	$t_{c\text{ op}}$		-40...+125 °C
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}		-40...+125 °C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation	internal insulation				Al_2O_3
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque	terminals M6 / tolerance +/-15%	M1		5 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	terminal connection torque	terminals M4 / tolerance +/-15%	M2		2 Nm
		terminals M8			8...10 Nm
Gewicht	weight		G		ca. 1500 g

Bedingung für den Kurzschlußschutz / Conditions for short-circuit protection

$t_{ig} = 10 \mu\text{s}$	$V_{CC} = 750 \text{ V}$
$v_L = \pm 15 \text{ V}$	$v_{CEM} = 900 \text{ V}$
$R_{GF} = R_{GR} = 0,82 \Omega$	$i_{CMK1} \gg 10000 \text{ A}$
$t_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$i_{CMK2} \gg 8000 \text{ A}$

Unabhängig davon gilt bei abweichenden Bedingungen / with regard to other conditions $v_{CEM} = V_{CES} - 15\text{nH} \times |di_L/dt|$

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.